



Integrierte Diagnosefunktionen

Èreignisspeicher mit Auslòseursache, -strom, -phase und Zeitstempel

		%			
22.01.2008 12:10:36.950	Short Time Trip (Isd)	3 %	12.000	6.400	20.200
22.01.2008 12:11:03.560	Short Time Trip (Isd)	3 %	12.400	18.900	500
22.01.2008 12:15:39.100	Voltage Unbalance	3 %			
22.01.2008 13:01:55.359	Long Time Trip (Ir)	3 %	1.500	1.200	800

NS-HV 2

